Search Notes

Application/Control No.	Applicant(s)/Patent under Reexamination
10/713,928	LEE, CHIK YAM
Examiner	Art Unit
Quan Tra	2816

	SEARCHED				
Class	Subclass	Date	Examiner		
327	539	8/31/2006	QT		
			<u>.</u>		
	-				
	· · · · · ·				

INTERFERENCE SEARCHED				
Class	Subclass	Date	Examiner	
·				
PGPUB	SEARCH	8/31/2006	QT	

(INCLUDING SEAR	CH STRATE	GY)
	DATE	EXMF
·		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		